

# Techniques avancées d'attaques par injection de fautes sur circuits intégrés

**Paul GRANDAMME**  
3 Février 2025



## Devant le jury composé de :

Stéphanie ANCEAU, Examinatrice  
Giorgio DI NATALE, Rapporteur  
Sylvain GIRARD, Examineur  
Jérémy POSTEL-PELLERIN, Rapporteur  
Vincent POUGET, Examineur  
Michel AGOYAN, Invité

## Direction de thèse :

Lilian BOSSUET  
Jean-Max DUTERTRE

